3Da09

## Si(100)2×1表面におけるカルボニル化合物 付加反応の速度論

阪大産研 浜井知歩、〇松本卓也、高木昭彦、谷口正輝、川合知二

## はじめに

Si (100) 2×1 再構成表面はπ 電子結合を有するので、種々の 有機分子と共有結合を形成する ことができる。この反応系は、 π電子軌道の反応性について基 本的な考え方を表現したフロン ティア軌道理論を固体一ガス吸 着系へ拡張するものとして興味 深いだけでなく、電子デバイス として重要なシリコンと有機分 子を結合する界面形成プロセス として重要である。

これまで、数多くの詳細な研 究が行われてきたが、可逆的な 反応の報告はなかった。本研究 では、Si(100)2×1とアセトン の反応において、熱力学的な可 逆過程と動力学的な過程が競合 することを見出したので報告す る。

## 結果と考察

Si (100) 2×1 表面にアセトン を導入すると、XPS による研究 から図1に示した解離吸着物で あるビニルエーテル1及び四員



図 1 Si(100)2×1 上へのアセトン吸着反応



図 2 Si(100)2×1表面上に吸着したアセトン の STM 像。(a)365K, 0.3L, (b)440K, 0.3L, (c) 計 算結果 (d) 365K で吸着後 420K まで加熱 環2の二種類の付加生成物が形成 することがわかっている。今回、 これら二種類の生成物のSTMによ る観察を行った。その結果を示し たのが図2である。図2(a)、(b) はそれぞれ365K、440Kでそれぞれ 0.3Lの吸着を行ったときのSTM像 である。図2(a)において、A、B二 種類の分子画像が観察される。A は、シリコンダイマーの片方に偏 った分子像であり、Bは、ほぼSi ダイマー全体の明るさが増したよ うな分子像である。STMコントラス トには、トポグラフの他に、状態



図3. 四員環とビニルエーテルの生 成比の温度変化

密度とトンネル確率が影響を与える。図2(c)に計算の結果を示した。構造最適化を 行い、HOMO 軌道の分布とポテンシャルの分布状態を調べた。HOMO とポテンシャルの どちらの分布を考慮しても、Aがビニルエーテル、Bが四員環生成物に対応するこ とがわかった。

そこで、次にこれらAとBの生成比を調べた結果を図3に示した。低温では、四 員環が優先的に生成するが、高温では生成比が逆転し、ビニルエーテルが主生成物 となることがわかった。さらに、低温で吸着を行った後で基板を加熱しても、はじ めから高い温度で吸着したときと同じ結果が得られた。このときの画像を図2(d)に 示した。この画像における単位面積あたりの分子数を数えると、低温のときと同じ であるので、分子の脱離は起こらず、低温で優先的に生成した四員環生成物がビニ ルエーテルに変化したものと考えられる。

分子の脱離が起こらず、四員環からビニルエーテルへの変換が起こるためには、 これら2つの生成物の間に中間体が存在することが示唆される。さらに、STMやXPS 測定は全て室温で行われているので、ビニルエーテルの生成熱は大きく、ビニルエ ーテルが生成すると、中間体への逆反応は起こらないと考えられる。以上の実験結 果から、Si(100)2×1表面へのアセトン吸着反応は、低温では四員環とビニルエーテ ルの動力学的な競争反応であるが、高温では、熱力学的平衡があることがわかった。